

01

© 1993

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА СВЕРХРЕШЕТКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ РАЗНОГО
ЧИСЛА ПЕРИОДОВ

М.М. В р у б е л ь

Как известно, сильное электрическое поле, приложенное вдоль сверхрешетки, приводит к локализации собственных состояний и к формированию лестницы Штарка (ряда дискретных уровней энергии, отстоящих друг от друга на $|e|Sd$, где d - период квантовой структуры) в энергетическом спектре сверхрешетки [1, 2]. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы выяснить и на конкретных примерах проиллюстрировать различия в характере влияния электрического поля на сверхрешетки с большим числом периодов и сверхрешетки с малым числом периодов, а также проследить процессы локализации собственных состояний и формирования лестницы Штарка с ростом напряженности электрического поля. Задача рассматривается в рамках одномерной модели в приближении эффективной массы для стационарного электрического поля.

Будем решать уравнение Шредингера:

$$-\frac{\hbar^2 d^2 \psi(z)}{2m d z^2} - (E - |e|Sz - V(z)) \psi(z) = 0, \quad (1)$$

где $\psi(z)$ - волновая функция, m - эффективная масса, e - заряд, E - энергия электрона, S - напряженность электрического поля, $V(z)$ - потенциал для сверхрешетки, составленной из N ям и $N-1$ прямоугольного барьера, расположенной симметрично относительно точки $z=0$ (b - ширина барьера, a - ширина ямы, $d = a + b$, длина всей структуры $L = Nd - b$). Потенциал в барьерах слоях и для области $|z| > L/2$ равен V_B , в слоях между барьераами - $V_A = 0$. Чтобы не усложнять задачу, причем условие $m_A = m_B$. Электрическое поле приложено только в области сверхрешетки. Разрешенная минизона такой структуры состоит из N уровней.

Вид решения уравнения Шредингера в стационарном электрическом поле для каждого из слоев сверхрешетки известен. Это линейная комбинация функций Эйри [3]:

$$\psi_j(z) = a_j Ai(z) + b_j Bi(z) \quad (2)$$

с $z = -(2m/(e\hbar S)^2)^{1/3} (E - |e|Sz - V(z))$. Мы будем исследовать только область дискретного спектра, следовательно, решения уравнения Шредингера для $|z| > L/2$ экспоненциально затухают при $|z| \rightarrow \infty$.

$$\psi(z) = \begin{cases} c_- \exp(k_- z), & z < -L/2 \\ c_+ \exp(-k_+ z), & z > L/2 \end{cases} \quad (3)$$

$$c k_{\pm} = (2m(V_B \mp |e|SL/2 - E)/\hbar^2)^{1/2}.$$

Из условий непрерывности волновых функций и их первых производных на границах слоев можно составить систему из $4N$ уравнений, линейную и однородную относительно $4N$ переменных: коэффициентов a_j и b_j ($j = 1, \dots, 2N-1$), c_-, c_+ . Система будет совместной только тогда, когда ее определитель будет равен нулю. Последнее условие позволяет найти собственные значения энергии для разных значений напряженности в различных сверхрешетках.

Введем следующие нормированные величины: $\hat{V} = V/E_0$, $\hat{E} = E/E_0$, $\hat{S} = |e|Sa/E_0$, где $E_0 = (\hbar^2/a)^2/2m$ – энергия первого уровня размерного квантования бесконечно глубокой ямы ширины a . К примеру, при $L = 30 \text{ \AA}$, $m = 0.45 m_e$ (m_e – масса свободного электрона), значению $\hat{S} = 0.1$ соответствует напряженность электрического поля $S = 30.75 \text{ кВ/см}$. Все приведенные в настоящей работе зависимости получены для $\hat{V} = 4$, $a = 4 \text{ \AA}$.

Рис. 1 содержит зависимости плотности вероятности $|\psi(z)|^2$ для сверхрешеток разной длины и для разных значений напряженности электрического поля. Отметим факт, который не мог быть предсказан на основе классической зонной теории: максимум в огибающих плотностей вероятности для всех уровней нижней половины минизоны, кроме состояния дна минизоны, смещается для малых значений напряженности в направлении противоположном тому, в котором смещается максимум огибающей плотности вероятности состояния дна минизоны (рис. 1 (a,e,f)). Этот результат представляется несколько неожиданным: ведь речь идет о частицах с одинаковым зарядом и с эффективной массой одного и того же знака. Аналогичная картина и для состояний верхней части минизоны: максимум огибающих плотностей вероятности для всех состояний, кроме состояния вершины минизоны, в малых полях смещается в направлении, противоположном направлению смещения максимума огибающей плотности вероятности состояния вершины минизоны. Такой же эффект ранее отмечался в числе особенностей влияния электрического поля на периодическую структуру, составленную из конечного числа периодов, описанную в рамках модели Кронинга–Пенни с потенциальными барьерами в виде δ -функций [4]. Дальнейший рост напряженности электрического поля приводит к значительному сужению области локализации частицы (рис. 1 (a–c), (e, f)). Когда область локализации частицы становится меньше длины сверхрешетки L , становится верным условие $|\psi_I(z)|^2 = |\psi_{I+1}(z+d)|^2$: сперва для уровней середины минизоны сверхрешеток с достаточно большим числом периодов (рис. 1) (b : 3–5; d : 3–8)), а затем, с ростом напряженности, и для состояний, локализованных ближе к границам (рис. 1 (c, h)). Сравним зависимости, представленные

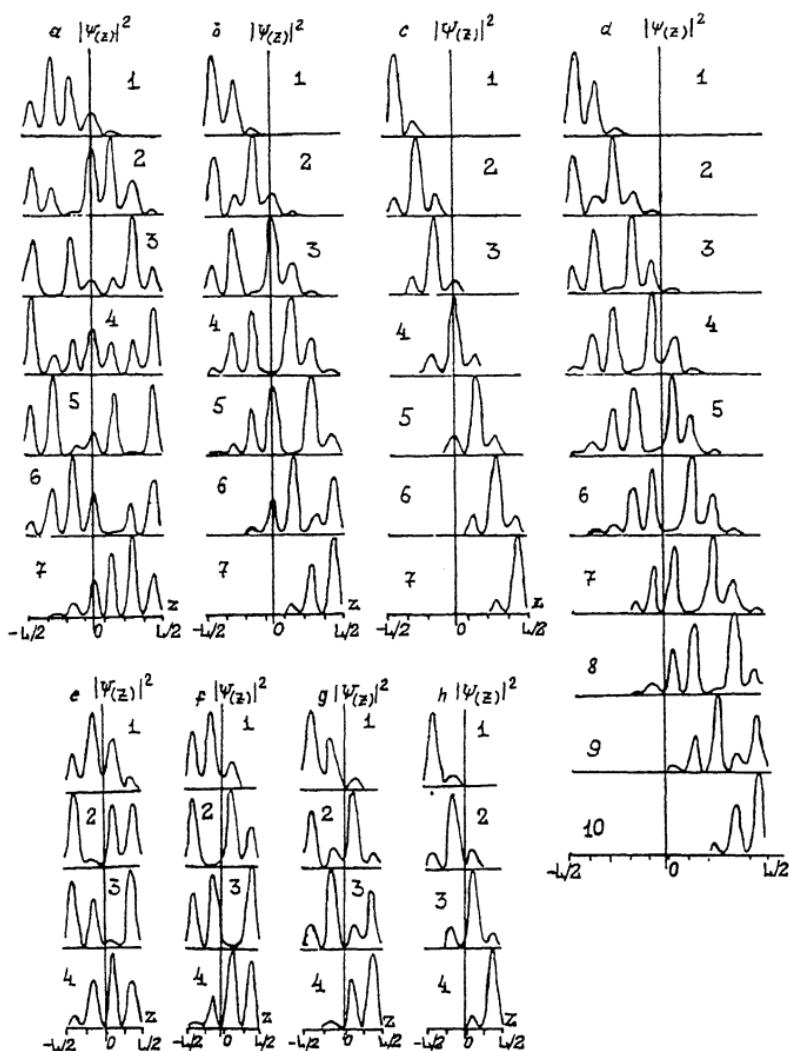


Рис. 1. Нормированная на свое максимальное значение плотность вероятности $|\psi(z)|^2$ для разных \hat{S}, N : $a-c - N=7$; $d - N=10$; $e-h - N=4$; $a, e - \hat{S}=0.01$; $f - \hat{S}=0.02$; $b, d, g - \hat{S}=0.04$; $c, h - \hat{S}=0.1$. Цифры на рисунке соответствуют номеру уровня в дискретном ряду энергий (в порядке возрастания, начиная с 1).

на рис. 1 (b, d, g). Как видно на рис. 1 (b, d), область локализации частицы на $1, 2, N, N-1$ уровнях при заданном значении напряженности практически не превышает размера самой малой из рассматриваемых сверхрешеток — 4-х периодов, и поэтому зависимости $|\psi_i(z)|^2$ для соответствующих уровней $i = 1, 2, N, N-1$ оказываются практически одинаковыми для сверхрешеток с различным числом периодов. Вид зависимостей $|\psi_i(z)|^2$, для которых выполняется условие $|\psi_i(z)|=|\psi_{i+1}(z+d)|$, определяется только значением \hat{S} и не зависит от числа периодов в сверхрешетке (рис. 1 (b : 3-5; d : 3-8)).

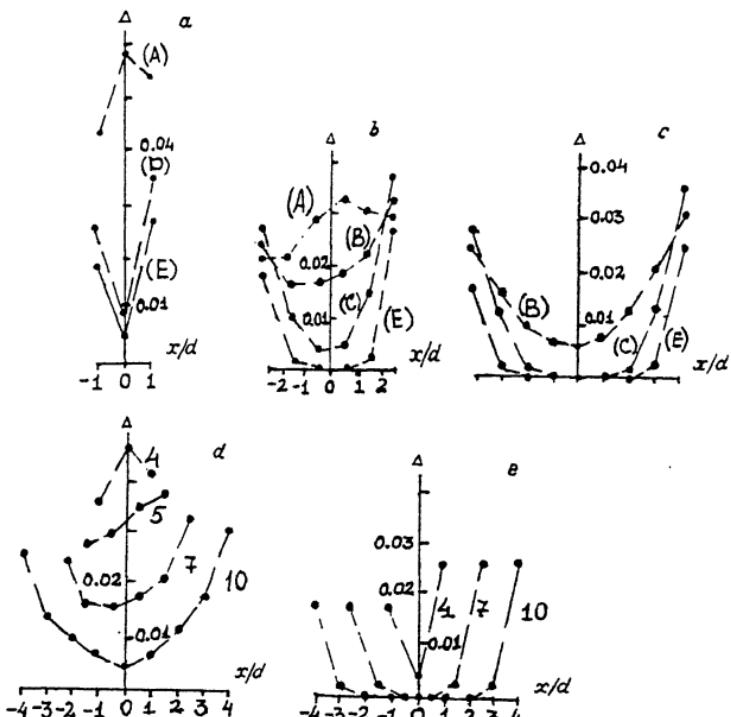


Рис. 2. Зависимость $\Delta = (E_{I+1} - E_I - |e|Sd)/E_0$ от $X = -L/2 + id - b/2$ для разных значений N и S : а - $N = 4$; б - $N = 7$; в - $N = 10$; для рис. а-с: $A - \hat{S} = 0.01$, $B - \hat{S} = 0.02$, $C - \hat{S} = 0.04$, $D - \hat{S} = 0.06$, $E - \hat{S} = 0.1$, $d - \hat{S} = 0.02$, $e - \hat{S} = 0.1$; на рис. д, е цифры соответствуют числу периодов в структуре - N .

Для более наглядного представления влияния электрического поля на энергетический спектр рассматриваемой структуры введем величины $\Delta = (E_{I+1} - E_I - |e|Sd)/E_0$ и $X = -L/2 + id - b/2$ (переменная X выбрана таким образом, чтобы ее значение соответствовало точке, расположенной посередине между центрами i -й и $i+1$ -й ям). Под влиянием электрического поля в энергетическом спектре сверхрешетки постепенно формируется штарковская лестница: при малых значениях напряженности Δ становится равной нулю для состояний, локализованных в центральной области сверхрешеток с достаточно большим числом периодов, затем с ростом электрического поля это условие ($\Delta = 0$) распространяется в направлении границ структуры, а также на собственные состояния малых сверхрешеток (рис. 2). Сравнивая рис. 1 и рис. 2 отметим, что истинность условия $\Delta(i, i+1) = 0$ свидетельствует о том, что зависимости $|\psi_i(z)|^2$ и $|\psi_{I+1}(z)|^2$ сдвинуты друг относительно друга на d , при этом i -е и $i+1$ -е состояния не обязательно локализованы в соседних ячейках.

Приведенные зависимости позволяют прояснить некоторые особенности процесса локализации частиц под действием стационарного электрического поля в сверхрешетках конечных размеров. Все выводы настоящей работы могут быть по аналогии со сверхрешетками применены к квантовым ямам больших и малых размеров.

Список литературы

- [1] Mendez E.E., Aguillo-Rueda F.,
Hong J.M. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60.
N 23. P. 2426-2429.
- [2] Bleuse J., Bastard G., Voisin P. //
Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. N 3. P. 220-223.
- [3] Справочник по специальным функциям с формулами, графиками
и математическими таблицами / Под ред. М. Абрамовица
и И.А. Стигугна. М.: Наука, 1979. 832 с.
- [4] Врубель М.М. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 4.

Белорусский государственный
университет

Поступило в Редакцию
13 марта 1993 г.